

## スラリーの混ざり具合を手軽に推定

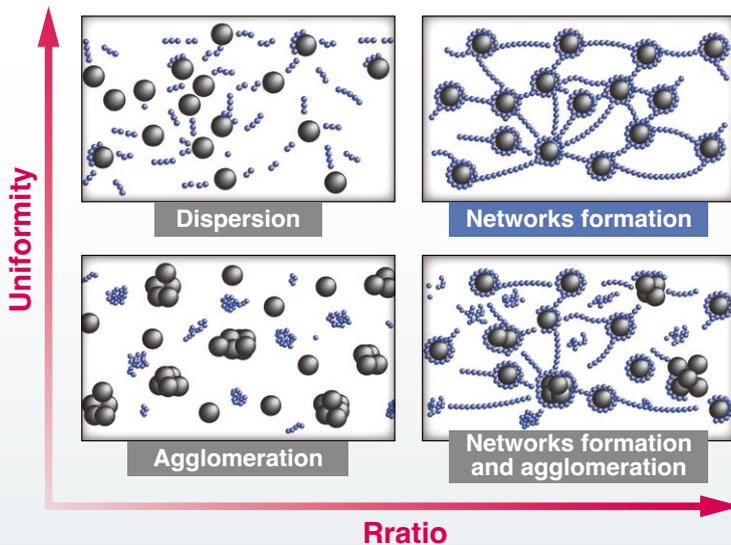
NEW

## Slurry Analytical System

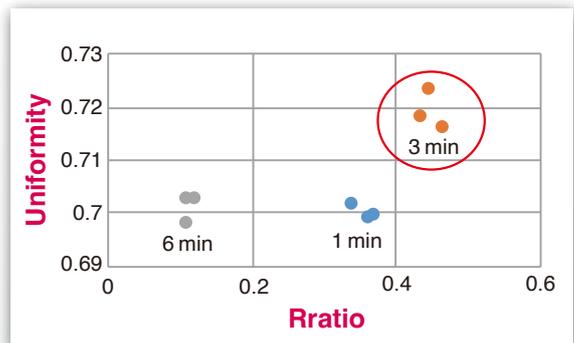
スラリー解析ソフトウェアのサブスクリプションサービスを始めました。

- ・ 解析値「Uniformity」から導電性材料の分散状態(均一性)
- ・ 解析値「Rratio」から導電ネットワークの発達度合を推定することができます。

解析値に対する状態イメージ



混練時間差異による解析例



「Uniformity」「Rratio」ともに高い数値を示すことが、良好な Network を構成していると判断できます。

解析には、スラリーのインピーダンス計測データと、解析ソフトウェア利用ライセンスが必要です。  
計測器レンタル + 利用ライセンスで、コストを抑え手軽にご利用いただけます。  
下記特設ページのフォームにてお問い合わせください。

### 計測器レンタルのご用命、賜ります!

HIOKIでは、インピーダンス計測に必要な  
【LCRメータ IM3536-01】【テストフィクスチャ SA9002】  
のレンタルご提案が可能です。  
他にも、お客さまのニーズにあった商品を多数ご用意しております  
ので、ぜひお問合せください。

